

МНОГОФОНОННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ ВО ФТОРИДНЫХ И ТРОЙНЫХ СУЛЬФИДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ КРИСТАЛЛАХ С ИОНАМИ НЕОДИМА

Ю. В. Орловский, Т. Т. Басиев, К. К. Пухов*

*Институт общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук
119991, Москва, Россия*

Поступила в редакцию 20 августа 2007 г.

Показано, что зависимость скорости многофононной релаксации (МР) от числа p_{eff} «эффективных фононов» (энергетического зазора ΔE_{min} между уровнями J' и J иона Nd^{3+}) в тройных сульфидных кристаллических матрицах в отличие от фторидных со схожими фононными спектрами имеет крутой наклон, не уменьшающийся с ростом p_{eff} . Это свидетельствует о резком замедлении скорости МР на 3–4 порядка величины для переходов среднего ИК-диапазона 4–5 мкм по сравнению со фторидными кристаллами.

PACS: 78.20.Bh, 78.55.-m

1. ВВЕДЕНИЕ

Определение преобладающего механизма релаксации возбужденного электронного уровня, а именно, излучательного или безызлучательного, является одной из фундаментальных проблем физики твердого тела. Она является ключевой, когда необходимо исследовать возможности люминесцирующих систем для практических применений, в том числе лазерных. Особенно это касается получения эффективной лазерной генерации в среднем ИК-диапазоне длин волн 4–5 мкм без преобразования частоты, т. е. на одном твердотельном лазерном элементе. Особый интерес представляют компактные высокоеффективные и надежные в полевых условиях твердотельные лазеры, созданные на базе оптически прозрачных диэлектрических кристаллов, активированных редкоземельными (РЗ) ионами. Одной из основных проблем получения лазерной генерации на оптических переходах РЗ-ионов в среднем ИК-диапазоне ($\Delta E_{min} = 2000\text{--}2500 \text{ см}^{-1}$) является наличие многофононной релаксации (МР), шунтирующей излучательные переходы, поэтому исследование и интерпретация закономерностей скорости МР от типа лазерной матрицы до сих пор весьма актуально.

В данной работе исследуется обнаруженное экс-

периментально в работе [1] резкое замедление скорости многофононного перехода среднего ИК-диапазона $^4I_{15/2} \rightarrow ^4I_{13/2}$ иона Nd^{3+} при переходе от фторидных кристаллических матриц типа LaF_3 и SrF_2 к тройным сульфидным соединениям типа $PbGa_2S_4$ и $CaGa_2S_4$. Интересно, что протяженность фононных спектров во всех четырех кристаллах близка, около $\hbar\omega_{max} \approx 400 \text{ см}^{-1}$. Для объяснения полученного результата в рамках нелинейной теории МР и одночастотной модели колебаний кристаллической решетки были проанализированы измеренные скорости МР трех безызлучательных переходов иона Nd^{3+} в кристаллах LaF_3 и $PbGa_2S_4$ с числом p_{eff} «эффективных фононов» от трех до пяти. Ниже приведен краткий обзор теории многофононной релаксации и даны основные выражения нелинейной теории многофононной релаксации, используемые при анализе.

2. ТЕОРИЯ

Существует несколько подходов при теоретическом рассмотрении p -фононных переходов. Френкель [2, 3] был первым, кто показал, что линейный (по отношению к малым смещениям \mathbf{u} ионов решетки от положения равновесия) член разложения в ряд Тейлора гамильтониана электрон-фононного взаимодействия может вызывать p -фононный переход, если колебательные состояния кристаллической

*E-mail: orlovski@Lst.gpi.ru

решетки зависят от электронных состояний, участвующих в безызлучательном переходе (линейный механизм МР). Он также показал, что p -й член разложения по степеням \mathbf{u} , точнее, по его компонентам может вызывать p -фононный переход даже тогда, когда колебательные состояния одинаковы для различных электронных состояний (нелинейный механизм). Для обоих механизмов было использовано гармоническое приближение для колебаний кристаллической решетки и первый порядок теории возмущения. Линейный механизм был впоследствии развит в работах [4–8] (см. также книги и обзоры [9–13]). С использованием дополнительных приближений авторами работы [14] на основе линейного механизма был теоретически обоснован закон энергетической щели для скорости многофононной релаксации W при нулевой температуре T , полученный ранее эмпирическим путем авторами работ [15, 16]:

$$W(T=0) = W_0 \exp(-\alpha \Delta E), \quad (1)$$

где W_0 и α — константы, зависящие только от типа кристалла, ΔE — энергетический зазор между уровнями, участвующими в безызлучательном переходе. Очевидно, что влияние особенностей конкретного РЗ-активатора, а также типа его электронных уровней никак не отражено в выражении (1). В дальнейшем в результате прямых квантовомеханических вычислений без использования каких-либо подгоночных параметров авторы работы [17] показали, что закон энергетической щели может выполняться только в интервале изменения p от двух до пяти.

Начиная с работ Кронига и Ван Флека [18, 19] другой подход (нелинейный механизм) был успешно использован при оценке электронных и ядерных спин-решеточных скоростей двухфононных (рамановских) релаксационных процессов. Хагстон и Латтер провели первые оценки эффективности нелинейного механизма для многофононных процессов релаксации в активированных РЗ-ионами кристаллах [20]. Согласно этой работе, член, включающий в себя p -ю производную потенциала кристаллического поля, при разложении в ряд орбиталь-решеточного взаимодействия в рамках модели точечных зарядов играет определяющую роль в многофононных процессах безызлучательной релаксации в оптических кристаллах, активированных РЗ-ионами. В работах [21, 22] было показано, что перекрытие волновых функций $4f$ -электронов и лигантов (ковалентность, обменное взаимодействие), а также примешивание $5p$ -состояний сильно влияют на величину ор-

битально-решеточных параметров. Однако из-за математических трудностей в работах [20–22] не было получено конструктивного выражения, позволяющего вычислять скорости многофононных переходов в рамках нелинейного механизма. Решение этой задачи было найдено в работе [23], где к гамильтониану электрон-фононного взаимодействия было применено преобразование Фурье. Дальнейшее развитие нелинейный механизм получил в работе [24]. В работах [23, 24] учитывалось только кулоновское взаимодействие между РЗ-ионом и ближайшими лигандами, однако указывалось на необходимость учета некулоновского (обменного) взаимодействия. В работах [25, 26] разными методами был учтен вклад некулоновского (обменного) взаимодействия, а в работе [26] формула для скорости МР была доведена до конструктивного выражения (подробнее см. монографию [27]).

Линейное по смещениям \mathbf{u} электронно-колебательное взаимодействие (диполь-дипольное, квадруполь-дипольное и т. п.) и ангармоничность колебаний матрицы могут индуцировать многофононный безызлучательный переход даже в том случае, если колебательные состояния матрицы не меняются при таком переходе [28–33]. Особенно эффективен такой процесс может быть в кристаллах и стеклах, содержащих высокочастотные молекулярные группировки типа OH, H₂O, NO₃, WO₄, VO₄ и т. п., с сильной ангармоничностью. Процессы многофононной релаксации в этом случае естественно интерпретировать как процессы передачи энергии в духе теории Ферстера–Декстера, выражая вероятность многофононного перехода (в полной аналогии с теорией передачи энергии) через интеграл перекрывания спектра люминесценции РЗ-иона со спектром поглощения молекулярных группировок (индуктивно-резонансный механизм многофононной релаксации) [28, 29, 31, 32].

В рамках нелинейной теории многофононной релаксации и гармонического приближения колебаний решетки вероятность $W_{J \rightarrow J'}(p)$ p -фононного перехода между J -мультиплетами $4f^N$ -состояний трехвалентных редкоземельных ионов в кристалле может быть представлена в форме, аналогичной форме известного выражения Джадда–Офельта для вероятности межмультиплетного излучательного электродипольного перехода [23, 26, 34]:

$$W_{J \rightarrow J'}(p) = \sum_{k=2,4,6} \omega_1^2(k, p) (LSJ || U^{(k)} || L'S'J')^2 \times \times \frac{J^{(p)}(\Omega_{JJ'})}{2J'+1}. \quad (2)$$

Здесь $\omega_1^2(k, p)$ зависит от параметров статического кристаллического поля, $(LSJ||U^{(k)}||L'S'J')$ — приведенные матричные элементы единичного тензорного оператора $U^{(k)}$ k -го ранга, (величины $(LSJ||U^{(k)}||L'S'J')$ приведены в работе [35]), частота $\Omega_{JJ'} = \Delta E_{JJ'}/\hbar$, а $\Delta E_{JJ'}$ — энергетический зазор между нижним штарковским уровнем мультиплета J и верхним штарковским уровнем мультиплета J' . Спектральная функция $J^{(p)}(\Omega)$ равна

$$J^{(p)}(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\Omega t} [K(t)]^p dt, \quad (3)$$

где

$$K(t) = \langle \mathbf{u}(t)\mathbf{u} \rangle / 3R \quad (4)$$

есть корреляционная функция смещений. В выражении (4) символ $\langle \dots \rangle$ обозначает усреднение по тепловым колебаниям решетки, R — равновесное расстояние между редкоземельным ионом и ближайшими лигандами, $\mathbf{u} = \mathbf{u}_L - \mathbf{u}_{RE}$; \mathbf{u}_L и \mathbf{u}_{RE} — соответственно, смещения лиганда и редкоземельного иона относительно их положения равновесия. Следует заметить, что функция $J^{(p)}(\Omega)$ зависит только от R и характеристик фононной подсистемы.

Комбинированный электронный фактор $\omega_1^2(k, p)$ учитывает как кулоновское, так и некулоновское взаимодействия между редкоземельным ионом и ближайшими лигандами и может быть представлен как [23, 26]

$$\omega_1^2(k, p) = \omega_{PC}^2(k, p) + \omega_{EX}^2(k, p), \quad (5)$$

где

$$\begin{aligned} \omega_{PC}^2(k, p) &= z \left(\frac{a_k^0}{4\pi\hbar} \right)^2 \begin{pmatrix} l & l & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \times \\ &\times (2l+1)^2 (2k+1) \frac{(2p+2k)!}{(2k)! p! 2^p}, \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \omega_{EX}^2(k, p) &= z \left(\frac{b_k^0}{4\pi\hbar} \right)^2 \begin{pmatrix} l & l & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \times \\ &\times (2l+1)^2 (2k+1) F_{kp}. \end{aligned} \quad (7)$$

В выражениях (6) и (7) z — число анионов, ближайших к редкоземельному иону, l — угловой орбитальный момент оптических электронов ($l = 3$ для $4f$ -электронов), $\begin{pmatrix} l & l & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ — $3j$ -символ. В выражении (6) a_k^0 обозначает параметр кулоновского кристаллического поля лигандов, рассматриваемых как точечные заряды:

$$a_k^0 = \frac{4\pi eq}{2k+1} \frac{\overline{\xi^k}}{R^{k+1}}, \quad (8)$$

где e — заряд электрона, q — эффективный заряд лиганда, $\overline{\xi^k}$ — среднее значение k -й степени радиуса ξ оптического $4f$ -электрона. В выражении (7) b_k^0 — параметр некулоновского кристаллического поля:

$$\begin{aligned} b_k^0 = \frac{8\pi e^2}{(2l+1)R} &(G_s |S_s(R)|^2 + G_\sigma |S_\sigma(R)|^2 + \\ &+ \gamma_k G_\pi |S_\pi(R)|^2). \end{aligned} \quad (9)$$

Здесь G_s , G_σ , G_π — безразмерные параметры кристаллического поля в рамках модели «обменных зарядов» [36], которые определяются из подгонки рассчитанных и измеренных штарковских расщеплений мультиплетов редкоземельных ионов, (обычно для иона Nd^{3+} их значения лежат в пределах 5–10);

$$\gamma_k = 2 - k(k+1)/12, \quad (10)$$

$$S_\nu(r) = S_\nu^0 \exp(-\alpha_\nu r) \quad (11)$$

— интегралы перекрытия волновых функций $4f$ -электронов с волновыми функциями внешних электронных оболочек лигандов. Параметры α_ν и S_ν^0 определяются из зависимости от r интегралов перекрытия $S_\nu(r)$. Функция $S_\nu(r)$ рассчитывается на основании известных радиальных волновых функций Хартри–Фока для редкоземельных ионов и лигандов. Для важных практических случаев (хлоридное, серное, фторидное и кислородное окружение трехвалентных редкоземельных ионов) это p_σ - $, p_\pi$ - и s -орбитали лигандов; $F_{kp} = \Phi_{kp}/(b_k^0)^2$, а функция Φ_{kp} может быть рассчитана из следующих выражений, представленных в работах [26, 37]:

$$\begin{aligned} \Phi_{kp} = \sum_{\nu\nu'} b_{k\nu}^0 b_{k\nu'}^0 &(\tau_\nu \tau_{\nu'})^p \times \\ &\times \sum_{j=0}^{\text{Int}(p/2)} \frac{2p-4j+1}{(2j)!! (2p-2j+1)!!} \times \\ &\times T_{p-2j}(\tau_\nu) T_{p-2j}(\tau_{\nu'}), \end{aligned} \quad (12)$$

где

$$\tau_\nu = 2\alpha_\nu R, \quad \nu = s, \sigma, \pi, \quad (13)$$

$$T_{p-2j}(x) = \sum_{m=0}^{p-2j} \frac{(p-2j+m)!}{m!(p-2j-m)!(2x)^m}, \quad (14)$$

$\text{Int}(p/2)$ есть целая часть от $p/2$,

$$(2p)!! = 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2p, \quad (2p+1)!! = 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2p+1).$$

Наибольшие трудности возникают в случае расчета спектральной плотности $J^{(p)}(\Omega)$. Самой простой моделью кристаллических колебаний является одночастотная фононная модель (так называемая модель «эффективного фона»).

Для одночастотной фононной модели спектральная плотность определяется как [23]

$$\begin{aligned} J^{(p)}(\Omega_{JJ'}) &= 2\pi [K(0)]^p \frac{\bar{n}([\omega_{eff}/T] + 1)^p}{\omega_{max}} = \\ &= 2\pi [2\eta]^p \frac{\bar{n}([\omega_{eff}/T] + 1)^p}{\omega_{max}}. \quad (15) \end{aligned}$$

Здесь $p = \Omega_{JJ'}/\omega_{eff}$,

$$\eta = \frac{K(0)}{2} = \frac{\langle \mathbf{u}^2 \rangle}{6R^2} = \frac{\langle (\mathbf{u}_L - \mathbf{u}_{RE})^2 \rangle}{6R^2} \quad (16)$$

является параметром одночастотной фононной модели,

$$\bar{n}(\omega/T) = [\exp(\hbar\omega/kT) - 1]^{-1} \quad (17)$$

— населенность фононной моды с частотой ω при температуре T , описываемая распределением Планка. Таким образом, для одночастотной фононной модели имеем

$$W_{J \rightarrow J'}(p, T) = W_{J \rightarrow J'}^0(p) \eta^p [\bar{n}(\omega_{eff}/T) + 1]^p, \quad (18)$$

где

$$\begin{aligned} W_{J \rightarrow J'}^0(p) &= \frac{2\pi}{\omega_{max}(2J+1)} \times \\ &\times \sum_{k=2,4,6} \omega_1^2(k, p) \left(LSJ \parallel U^{(k)} \parallel L'S'J' \right)^2 2^p. \quad (19) \end{aligned}$$

3. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для трех переходов иона Nd³⁺ в кристаллах LaF₃ и PbGa₂S₄ с числом p_{eff} «эффективных фононов» от трех до пяти была проведена попытка найти соответствие скоростей МР, рассчитанных теоретически и измеренных авторами экспериментально. Расчет и подгонка скоростей проводились при помощи выражения (18), справедливого для одночастотной модели колебаний кристаллической решетки. При низких температурах (до 100 К) влияние температурного члена несущественно. В качестве подгоночного параметра был использован только фононный фактор η . В отличие от работ [37, 38] при расчете скорости МР учитывались все переходы с нижнего состояния возбужденного мультиплета на все состояния ближайшего лежащего ниже мультиплета. Параметры моделей кулоновского и обменного

Таблица 1. Параметры точечной и обменной моделей кристаллического поля иона Nd³⁺ в кристаллах PbGa₂S₄ и LaF₃, использующиеся для расчета скоростей многофононной релаксации

Атомные параметры	PbGa ₂ S ₄ :Nd ³⁺	LaF ₃ :Nd ³⁺
$q = 2, z = 8,$ $R = 3.12 \text{ \AA},$ $\hbar\omega_{max} = 400 \text{ см}^{-1}$		$q = 1, z = 8,$ $R = 2.50 \text{ \AA},$ $\hbar\omega_{max} = 400 \text{ см}^{-1}$
$\langle \xi^2 \rangle$ [39]	1.0010	1.0010
$\langle \xi^4 \rangle$ [39]	2.4010	2.4010
$\langle \xi^6 \rangle$ [39]	12.396	12.396
S_s^0	-1.1368	2.0851
S_σ^0	0.3978	0.5344
S_π^0	0.9663	1.3144
α_s	0.8585	1.0742
α_σ	0.6030	0.7241
α_π	0.8333	1.0094

взаимодействий примесного редкоземельного иона и ближайших лигандов, используемые при расчетах скоростей МР, приведены в табл. 1.

Для обоих кристаллов по данным, представленным в табл. 1, были вычислены величины комбинированного электронного фактора $\omega_1^2(k, p)$ (выражение (5)), связанного со скоростью МР линейной зависимостью. Величины скоростей МР определяются, во-первых, слагаемым $\omega_{PC}^2(k, p)$ (выражение (6)), связанным с кулоновским взаимодействием РЗ-ион–лиганд, и, во-вторых, слагаемым $\omega_{EX}^2(k, p)$ (выражение (7)), связанным с обменным взаимодействием. Зависимость первого слагаемого от типа кристаллической матрицы, активированной РЗ-ионами, определяется параметром a_k^0 (выражение (8), где $k = 2, 4, 6$), который зависит от эффективного заряда q лиганда, среднего значения k -й степени радиуса 4f-электрона и от $(k+1)$ -й степени равновесного расстояния R между РЗ-ионом и лигандом. Величины параметра a_k^0 для двух матриц отличаются мало (табл. 2), а параметр a_2^0 , который согласно работе [34] вносит наибольший вклад в скорость от трех- до пятифононных переходов, несмотря на большее расстояние R даже больше в кристалле PbGa₂S₄:Nd³⁺ благодаря удвоенному эффективному заряду q лиганда.

Аналогичный анализ члена b_k^0 (выражение (9)),

Таблица 2. Рассчитанные параметры кристаллического поля в модели обменных и кулоновских зарядов в кристаллических матрицах, активированных ионами Nd^{3+}

			Параметры кристаллического поля обменных зарядов			Параметры кристаллического поля кулоновских зарядов		
Матрица	$R, \text{\AA}$	G	$b_2^0, \text{см}^{-1}$	$b_4^0, \text{см}^{-1}$	$b_6^0, \text{см}^{-1}$	$a_2^0, \text{см}^{-1}$	$a_4^0, \text{см}^{-1}$	$a_6^0, \text{см}^{-1}$
LaF_3	2.5	5	552	430	240	5237	313	50
		10	1103	861	480			
PbGa_2S_4	3.12	5	171	132	70	5388	206	21
		10	343	264	141			

Таблица 3. Изменение фононного фактора η с ростом числа p_{eff} фононов в рамках одночастотной модели «эффективного фонона» в кристалле $\text{PbGa}_2\text{S}_4:\text{Nd}^{3+}$

	$U^{(2)}$	$U^{(4)}$	$U^{(6)}$	$\Delta E_{min}, \text{см}^{-1}$	p_{eff}	τ_{meas}^{MR}	G , параметр кристаллического поля обменных зарядов	Фононный фактор $\eta, 10^{-4}$
${}^2G_{7/2} \rightarrow {}^2H_{11/2}$	0.0066	0.3467	0.3467	1110	3	156 нс [1]	5	1.73
						$T = 14 \text{ K}$	10	1.48
${}^4G_{7/2} \rightarrow {}^4G_{5/2}$ ${}^4G_{7/2} \rightarrow {}^2G_{7/2}$	0 0.0575	0.2246 0.0005	0.0503 0.0377	1500	4	46 мкс [1]	5	0.87
						$T = 77 \text{ K}$	10	0.78
${}^4I_{15/2} \rightarrow {}^4I_{13/2}$	0.0196	0.1189	1.4511	1680	5	970 мкс [1]	5	1.76
						$T = 14 \text{ K}$	10	1.59

Таблица 4. Изменение фононного фактора η с ростом числа p_{eff} фононов в рамках одночастотной модели «эффективного фонона» во фторидных кристаллах, активированных ионами Nd^{3+}

	$U^{(2)}$	$U^{(4)}$	$U^{(6)}$	$\Delta E_{min}, \text{см}^{-1}$	p_{eff}	τ_{meas}^{MR}	G	$\eta, 10^{-4}$
${}^2G_{7/2} \rightarrow {}^2H_{11/2}$	0.0066	0.3467	0.3467	1200	3	29 нс (LaF_3)	5	1.78
						$T = 77 \text{ K}$ [40]	10	1.2
${}^4G_{7/2} \rightarrow {}^4G_{5/2}$ ${}^4G_{7/2} \rightarrow {}^2G_{7/2}$	0 0.0575	0.2246 0.0005	0.0503 0.0377	1546	4	110 нс (LaF_3)	5	2.96
						$T = 77 \text{ K}$ [40]	10	2.22
${}^4I_{11/2} \rightarrow {}^4I_{9/2}$	0.0195	0.1073	1.1653	1360	4	$> 5 \text{ нс}$ (SrF_2)	5	9.27
						$T = 300 \text{ K}$ [41]	10	8.00

обусловленного вкладом некулоновского (обменного) взаимодействия РЗ-ион–лиганд, показывает, что он может уменьшаться в пределах одного порядка величины при переходе от кристалла $\text{LaF}_3:\text{Nd}^{3+}$ к кристаллу $\text{PbGa}_2\text{S}_4:\text{Nd}^{3+}$, что связано с сильным

ростом R (табл. 2). Параметр кристаллического поля обменных зарядов G_ν считался независимым от ν . Для обоих кристаллов расчет проводился при двух значениях $G = 5, 10$. Это давало возможность определить изменение параметра η при значитель-

ном изменении вклада обменного взаимодействия в суммарную скорость МР. Значения величины фононного фактора, полученные из сравнения измеренной и теоретически рассчитанной скоростей МР для трех переходов иона Nd^{3+} : $^2G_{7/2} \rightarrow ^2H_{11/2}$, $^4G_{7/2} \rightarrow ^4G_{5/2}$, $^2G_{7/2}$ и $^4I_{15/2} \rightarrow ^4I_{13/2}$, представлены для кристалла $\text{PbGa}_2\text{S}_4:\text{Nd}^{3+}$ в табл. 3 и для кристалла $\text{LaF}_3:\text{Nd}^{3+}$ в табл. 4. Видно, что при фиксированном G для кристалла $\text{PbGa}_2\text{S}_4:\text{Nd}^{3+}$ параметр η практически не меняется с ростом числа p_{eff} «эффективных фононов» от трех до пяти, а для четырехфононного перехода даже меньше, чем для трех- и пятифононного. Последнее, по-видимому, связано с переоценкой значения радиационного времени жизни высоколежащего уровня $^4G_{7/2}$ при определении скорости МР из измеренного времени жизни [1], полученного с помощью теории Джадда–Офельта. Напротив, для кристалла $\text{LaF}_3:\text{Nd}^{3+}$ наблюдается значительный рост подгоночного параметра η в два раза при увеличении числа «эффективных фононов» безызлучательного перехода от трех до четырех. К сожалению, для уровня $^4I_{15/2}$ в кристалле $\text{LaF}_3:\text{Nd}^{3+}$ отсутствует измеренное время распада. В литературе удалось найти только время распада ($\tau > 5$ нс) для уровня $^4I_{11/2}$ в кристалле $\text{SrF}_2:\text{Nd}^{3+}$ [41], который с точки зрения расчета величины комбинированного электронного фактора $\omega_1^2(k, p)$ является аналогом кристалла $\text{LaF}_3:\text{Nd}^{3+}$. Если положить время жизни уровня $^4I_{11/2}$ равным 10 нс, то значения подгоночного параметра η в зависимости от значения параметра G получается еще в 3–4 раза больше, чем для упомянутого выше четырехфононного перехода с уровня $^4G_{7/2}$ в кристалле $\text{LaF}_3:\text{Nd}^{3+}$. Полученные зависимости скорости МР от числа p_{eff} «эффективных фононов» ($W_{MR}(p)$) для кристаллов $\text{LaF}_3:\text{Nd}^{3+}$ и $\text{SrF}_2:\text{Nd}^{3+}$ аналогичны результату, полученному авторами для ряда фторидных кристаллов со структурой флюорита CaF_2 , SrF_2 и BaF_2 , активированных ионами Nd^{3+} , Ho^{3+} и Er^{3+} [42], и для кристаллов $\text{LiYF}_4:\text{Er}^{3+}$ [34] и $\text{LiYF}_4:\text{Nd}^{3+}$ [38], где также наблюдался плавный рост подгоночного параметра η с ростом числа p_{eff} «эффективных фононов» от 4 до 7. Важно отметить, что учет реального спектра колебаний кристаллической решетки для кристаллов со структурой флюорита также приводит к плавному росту параметра η [42], тем самым подтверждая правомерность использования модели «эффективного фона». Другими словами, для фторидных кристаллов наблюдается плавное уменьшение наклона зависимости $W_{MR}(p)$, тогда как наклон аналогичной зависимости для

тройных сульфидных кристаллов не уменьшается, а его величина значительно больше, чем во фторидных кристаллах. Аналогичный результат, который здесь не приводится из-за экономии места, был получен нами и для кристалла $\text{CaGa}_2\text{S}_4:\text{Nd}^{3+}$. Видно (табл. 3, 4), что искусственное изменение вклада обменного взаимодействия в скорость МР не приводит к изменению поведения наклона указанной зависимости в обоих типах кристаллов, что дает повод исключить из дальнейшего рассмотрения возможность неправильного учета вклада обменного взаимодействия при расчете скоростей МР. По-видимому, во фторидных кристаллах существует дополнительный механизм МР, который связан с существенно меньшим, чем в сульфидных кристаллах, расстоянием РЗ-ион–лиганд, и вклад которого увеличивается с ростом числа p_{eff} «эффективных фононов» (с ростом энергетического зазора ΔE_{min}), что увеличивает значение подгоночного параметра η при совпадении рассчитанных и экспериментально измеренных значений скорости МР.

В результате разница между скоростями МР во фторидных и сульфидных кристаллах увеличивается с ростом числа p_{eff} «эффективных фононов». Если для $p_{eff} = 3$ эта разница составляет всего полпорядка величины скорости МР в пользу фторидных кристаллов, для $p_{eff} = 4$ — два с половиной порядка, то для $p_{eff} = 5$ эта разница может составлять уже 3–4 порядка величины (см. табл. 3, 4).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для тройных сульфидных кристаллов с ионами Nd^{3+} показано, что фононный фактор η , определенный из сравнения рассчитанных теоретически и измеренных экспериментально скоростей многофононной релаксации, не увеличивается с ростом числа p_{eff} «эффективных фононов» безызлучательного перехода, а его величина значительно меньше, чем у растущей с ростом p_{eff} величины η , полученной при исследовании безызлучательных переходов во фторидных кристаллах. Это приводит к замедлению на 3–4 порядка величины скорости многофононной релаксации для переходов среднего ИК-диапазона в активированных ионами Nd^{3+} кристаллах тиогаллата свинца и кальция по сравнению с фторидными кристаллами, что позволяет ожидать получения на них лазерной генерации в области пяти микрон.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты №№ 05-02-17447а, 07-02-12104офи), а также CRDF (проект RUP2-1517-MO-06).

ЛИТЕРАТУРА

1. Yu. V. Orlovskii, T. T. Basiev, K. K. Pukhov et al., Opt. Mater. **29**, 1115 (2007).
2. J. Frenkel, Phys. Rev. **37**, 17 (1931).
3. Я. Френкель, ЖЭТФ **6**, 647 (1936).
4. K. Huang and A. Rhys, Proc. Roy. Soc. A **204**, 406 (1950).
5. А. С. Давыдов, ЖЭТФ **24**, 197 (1953).
6. М. А. Кривоглаз, ЖЭТФ **25**, 191 (1953).
7. R. Kubo and Y. Toyozawa, Progr. Theor. Phys. (Kyoto) **13**, 160 (1955).
8. Ю. Е. Перлин, УФН **80**, 533 (1963).
9. R. Englman, *Non-Radiative Decay of Ions and Molecules in Solids*, North-Holland, Amsterdam, New York, Oxford (1979).
10. F. K. Fong, in: *Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths*, ed. by K. A. Gschneidner Jr. and L. Eyring, North-Holland, Amsterdam (1979), Vol. 4, p. 317.
11. B. Di Bartolo, in: *Advances in Nonradiative Processes in Solids*, ed. by B. Di Bartolo, Plenum Press, New York, London, (1991), p. 29.
12. F. Auzel, in: *Advances in Nonradiative Processes in Solids*, ed. by B. Di Bartolo, Plenum Press, New York, London (1991), p. 135.
13. R. H. Bartram, J. Phys. Chem. Sol. **51**, 641 (1990).
14. T. Miyakawa and D. L. Dexter, Phys. Rev. B **1**, 2961 (1970).
15. L. A. Riseberg and H. W. Moos, Phys. Rev. **174**, 429 (1968).
16. M. J. Weber, Phys. Rev. B **8**, 54 (1973).
17. А. А. Каминский, Ю. Е. Перлин, в кн. *Физика и спектроскопия лазерных кристаллов*, под ред. А. А. Каминского, Наука, Москва (1986), с. 125.
18. R. L. Kronig, Physica **6**, 33 (1939).
19. J. H. Van Vleck, Phys. Rev. **57**, 426 (1940).
20. W. E. Hagston and J. E. Lowther, Physica **70**, 40 (1973).
21. J. E. Lowther and W. E. Hagston, Physica **65**, 172 (1973).
22. J. E. Lowther and W. E. Hagston, Physica **70**, 27 (1973).
23. K. K. Pukhov and V. P. Sakun, Phys. Stat. Sol. (b) **95**, 391 (1979).
24. Ю. Е. Перлин, А. А. Каминский, М. Г. Блажа и др., ФТТ **24**, 685 (1982).
25. Ю. Е. Перлин, А. А. Каминский, О. В. Алифанов, ФТТ **29**, 3296 (1987).
26. К. К. Пухов, ФТТ **31**, 144 (1989); К. К. Пухов, А. А. Каминский, Институт кристаллографии АН СССР, Препринт № 8, Москва (1989).
27. А. А. Каминский, Б. М. Антипенко, *Многоуровневые функциональные схемы кристаллических лазеров*, Наука, Москва (1989).
28. J. Heber, Phys. Kondens. Materie **6**, 381 (1967).
29. V. P. Gapontsev, M. R. Sirtlanov, and W. Yen, J. Luminescence **31/32**, 201 (1984).
30. О. В. Балагура, А. И. Иванов, Опт. и спектр. **62**, 1043 (1987).
31. В. Л. Ермолаев, Е. Б. Свешникова, Е. Н. Бодунов, УФН **166**, 279 (1996).
32. S. A. Payne and C. Bibeau, J. Luminescence **79**, 143 (1998).
33. K. K. Pukhov, F. Pellé, and J. Heber, Mol. Phys. **101**, 1001 (2003).
34. Yu. V. Orlovskii, R. J. Reeves, R. C. Powell et. al., Phys. Rev. B **49**, 3821 (1994).
35. W. T. Carnall, Hannah Crosswhite, and H. M. Crosswhite, *Energy Level Structure and Transition Probabilities in the Spectra of the Trivalent Lanthanides in LaF₃*, Aragone Nat. Lab., Internal Rep. (1977).
36. B. Z. Malkin, *Spectroscopy of Solids Containing Rare Earth Ions*, ed. by A. A. Kaplyanskii and R. M. Macfarlane, North-Holland, Amsterdam (1987), Ch. 2, p. 13.
37. Yu. V. Orlovskii, K. K. Pukhov, T. T. Basiev et al., Opt. Mater. **4**, 583 (1995).
38. T. T. Basiev, Yu. V. Orlovskii, K. K. Pukhov et al., J. Luminescence **68**, 241 (1996).
39. J. Freeman and R. E. Watson, Phys. Rev. **127**, 2058 (1962).
40. Т. Т. Басиев, А. Ю. Дергачев, Е. О. Кирпиченкова и др., КЭ **14**, 2021 (1987).
41. C. Bibeau, S. A. Payne, and H. T. Powell, J. Opt. Soc. Amer. B **12**, 1981 (1995).
42. Yu. V. Orlovskii, T. T. Basiev, K. K. Pukhov et al., in *Proc. Advanced Solid-State Photonics 2004*, ed. by G. Quarles, Opt. Soc. Amer., Washington (2004), Vol. 94, p. 440.